# **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**

## FACULTAD DE CIENCIAS



(1-3)

## FORMACION Y CRECIMIENTO DE CENTROS F COMO FUNCION DE LA CONCENTRACION DE UNA IMPUREZA DIVALENTE: Cd

INSTITUTO DE FISICA



BIBLIOTECA JUAN B. DE OYARZABAL

## TESIS

Que para obtener el grado de MAESTRO EN CIENCIAS P r e s e n t a LUIS ENRIQUE SANSORES CUEVAS

MEXICO, D. F. 1971



Universidad Nacional Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

## DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. A MIS PADRES

A MI ESPOSA

A MIS MAESTROS Y AMIGOS

#### Mis más sinceros agradecimientos:

Al M. en C. Ariel Valladares y al Dr. Eduardo Muñóz por la di rección de este trabajo.

Al M. en C. Héctor Riveros por su valiosa colaboración en la realización de este trabajo.

A la Fundación Ford por la beca otorgada a través del Instituto de Física.

Al Laboratorio Nuclear de la UNAM por facilitar el uso del equi po de Termoluminiscencia.

A todos mis maestros y compañeros por el apoyo brindado.

## INDICE

																			Pág.
Introdu	cción.													•					1
Primer	Capitu	Jo.	Lo	os N	Aode	elos													3
	1.1	Mo	delo	de	Cr	awf	ord	у	N	els	ion								5
	1.2	Mo	dela	de	Po	ole	y.												8
	1.3	Ot	ros	Mod	elos	i.													11
Segundo	Capitu	ulo	. т	erme	olun	nini	sce	nci	ia.										13
	11.1	Re	visió	n Te	eóri	ca.											•		14
	11.2	Re	visió	n E	kper	ime	ento	ıl.											20
	11.3	Co	nclu	sion	es.													 	22
Tercer	Capītu	ulo.	N	léto	do I	Exp	erir	ner	tal	y	R	les	ult	ac	los				24
	111.1	Mé	étodo	Ex	peri	ime	nta	۱.											25
	a)	1	rradi	ació	in >	٢.													25
	b)	4	Absor	ciór	0	ptic	ca.												26
	c)	Т	ermo	olum	inis	cen	cia												27
	111.2	Re	su <b>l ta</b>	dos.															28
Conclu	siones.							•											35
Bibliog	rafía.																		38

#### INTRODUCCION.

El estudio de los centros F es muy importante para la física del esta do sólido. La mejor manera de ilustrar la importancia de su estudio es citan do lo dicho por Seitz: "Todo campo de la física posee unos cuantos proble mas que merecen atención especial, ya que ocupan una posición central y porque se tiene una esperanza razonable que a consecuencia de su inheren te simplicidad, puedan llegar a ser comprendidos completamente. Los proble mas relacionados con las propiedades de los átomos y las moléculas con uno ó dos electrones ocupan este lugar en el desarrollo de la mecánica cuántica; Las propiedades de núcleos simples ocupan una posición similar en la física nuclear. En el campo de los sólidos las propiedades de los halogenuros alca linos son de gran interés, dado que estos cristales han sido investigados con sistentemente y han llevado gradualmente a una mejor comprensión de las propiedades más interesantes de los sólidos". En el campo de los centros de color y en el de imperfecciones cristalinas puntuales, los centros F son los defectos más simples de este tipo, y es de esperarse que su entendimiento lleve a una fácil comprensión de defectos más complicados.

El estudio de los centros F incluye una gran variedad de factores. Uno de los más importantes es el efecto de la concentración de impurezas divalentes, ya que según la impureza éstas pueden favorecer o inhibir en grandes proporciones la concentración de centros F en el cristal. Para expli car este efecto se han desarrollado principalmente varios modelos, los cua les constituyen el contenido del primer capítulo. En este trabajo se hace un estudio detallado del número de centros F en NaCl como función de la concentración de la impureza divalente Cd. Se ha escogido esta impureza ya que se ha observado que bajo su influencia se inhibe en alto grado la formación y el crecimiento de centros F.

La segunda parte contiene una revisión de las teorías de termoluminis cencia y de los resultados obtenidos por distintos autores en NaCl. En la ter cera parte se menciona solamente un resumen del método experimental reportado más extensamente en la tésis doctoral "Influencia de Impurezas Divalen tes en la Formación y Crecimiento de Centros F", de E. Muñoz y se discuten los resultados experimentales y las implicaciones que tienen estos resulta dos sobre los distintos modelos mencionados en el primer capítulo. Por último se presentan las conclusiones de esta investigación.

## PRIMER CAPITULO

Los Modelos

Cuando se estudia el espectro de absorción óptica de un cristal ión<u>í</u> co irradiado con rayos X, se observa un conjunto de bandas de absorción que no se encuentran en el cristal sin irradiar; una de estas bandas llamada banda F, se encuentra en el visible y la longitud de onda del máximo de absorción y su semiancho depende de la temperatura a la cual se irradió y del halogenuro alcalino de que se trate. Konitzer y Markham<sup>4</sup> han obten<u>i</u> do expresiones que relacionan la energía de la luz a la cual ocurre el má ximo de absorción E<sub>m</sub>y el semiancho H con la temperatura de irradiación para KCI. Esta banda de absorción también aparece cuando un halogenuro alcalino es recocido en una atmósfera de vapor de algún alcalino, método al cual se le conoce como "Coloración Aditiva". Esta banda de absorción es producida por un defecto que se le conoce como centro F. Para explicar esta banda de absorción se han propuesto varios modelos, de los cuales el aceptado actualmente es el modelo de de Boer<sup>2</sup> que consiste en una vaca<u>n</u> cia de ión negativo con un electrón atrapado en ella.

Se ha encontrado que algunos de los factores que determinan la formación y el crecimiento de centros F en halogenuros alcalinos son el tipode impureza divalente incorporada y la dósis de irradiación.

Con respecto a la impureza divalente se ha observado que según la impureza de que se trate, la formación y crecimiento de centros F se incr<u>e</u> menta o inhibe; así, por ejemplo, en NaCl el Ca<sup>++</sup> favorece la formación y el crecimiento de éstos, mientras que el Cd<sup>++</sup> la inhibe. A este respecto Crawford y Nelson<sup>3</sup> y por otro lado Pooley<sup>4</sup>, han propuesto modelos que -

- 4 -

trataremos más adelante, y no contradiciendo a estos modelos sino completán dolos, en la referencia (5) se propone otro modelo. Con respecto a la depen dencia del crecimiento y formación de centros F con la dósis recibida, se ha encontrado que existen dos etapas de crecimiento, una que se satura a ba jas dósis que es debida a las vacancias que se encuentran inicialmente en el cristal y una segunda que no se satura a bajas dósis y que es debida a las vacancias formadas durante la irradiación; las cuales están distribuídas esto cásticamente<sup>2</sup>. Después de períodos largos de irradiación este segundo tipo de vacancias también se puede saturar y por lo tanto el número de centros F se satura; esto va de acuerdo con los resultados obtenidos de que el número de centros F como función de la dósis de irradiación a bajas temperaturas (4°K), es lineal<sup>6</sup> (a éstas temperaturas el número de vacancias intrínsecas es casi nulo), lo cual indica que realmente las vacancias se están produciendo durante la irradiación. En este trabajo nos concretaremos a la primera etapa del crecimiento y formación de centros F.

### 1.1 MODELO DE CRAWFORD Y NELSON.3

Cuando se introducen impurezas divalentes en un cristal, para conservar la electroneutralidad del cristal es necesaria la formación de un número igual de vacancias de ión positivo; por otra parte por la ley de acción de masas se tiene que

$$N^{+} N^{-} = Aexp \left(-E_s/kT\right)$$
(1-1)

donde  $N^+$  y  $N^-$  son las concentraciones de vacancias de ión positivo y de ión negativo respectivamente, E<sub>s</sub> es la energía de formación de una pareja

- 5 -

de vacancias, k es la constante de Boltzman, T la temperatura absoluta y A una constante. Por tanto si se incrementa N<sup>+</sup> entonces N<sup>-</sup> se debe reducir, esto querría decir que el efecto de introducir impurezas divalentes debería consistir en un decremento en la concentración de centros F. Ya que el Ca<sup>++</sup> incrementa la concentración de centros F, debe existir algun mecanismo m<u>e</u> diante el cual las vacancias de ión positivo se conviertan en vacancias de ión negativo; este mecanismo fue propuesto por Crawford y Nelson en 1960.

Crawford y Nelson lo proponen suponiendo que la energía necesaria para romper el complejo Ca<sup>++</sup> - vacancia de ión positivo en NaCl es del or den de 0.08ev<sup>3</sup> y que, por lo tanto, pueden existir vacancias libres en el cristal. Imaginese que durante la irradiación, un CI<sup>-</sup> atrapa un agujero y se transforma en Cl<sup>o</sup>, este átomo se puede deslizar a la vacancia de ión positivo y formar Cl2 orientado en la dirección [100] con uno de los Cl adya-centes a esta vacancia (ver fig. 1-1). La energía liberada al atrapar el agu jero, puede ser usada por la vacancia de ión negativo así formada, para esca par y el Cl<sup>-</sup> transformarse en Cl<sup>0</sup> perdiendo un electrón durante la irradiación. Para que este mecanismo fuera responsable del cambio en la concentra ción del número de centros F, se necesita que la energía del complejo impureza divalente-vacancia de ión positivo sea dependiente de la impureza de que se tra te, y que por lo tanto el número de vacancias de ión negativo sea diferen te para cada impureza, además de que el cambio de volúmen por centro F, o sea la expansión del cristal durante la irradiación, sea pequeña. Estos dos últimos aspectos han sido medidos por Rabin<sup>7,8</sup> para NaCl obteniendo que la

expansión durante la irradiación es pequeña y que el número de vacancias varía como ilustra la tabla 1-1. Otro hecho experimental que apoya esta teoría es la observación por Hayes y Nichols<sup>9</sup> de un centro de color que

Cristal	Valencia	de l	on	Negativo (cm <sup>-3</sup> )
Harshaw		1	×	1016
NRL		14	×	1016
Optovac		16	×	1016
NRL 0.1%M CdCl2		4	×	1016
NRL 0.5%M CaCl2		60	×	1016

Tabla 1-1



Figura 1-1 Mecanismo propuesto por Crawford y Nelson para pasar de una vacancia de ión positivo a una vacancia de ión negativo. (a) Cristal con vacancia de ión positivo. (b) Cristal con complejo de Cl<sup>o</sup><sub>2</sub> en la dirección [100] y vacancia de ión negativo ligada a este. (c) Cristal con el mismo complejo excepto que la vacancia de ión negativo está libre. absorbe a 323 m/x asociado a un complejo  $Ca^{++}$  -Cl<sub>2</sub> orientado en la dirección [100]; la identificación del espectro fue efectuada por e.s.r.; este cen tro es inestable a -40°C ya que el Cl<sub>2</sub> es inestable arriba de esta temperatura. Crawford y Nelson en su artículo explica como al pasar arriba de --40°C el Cl<sub>2</sub> se transforma en Cl<sub>2</sub>°, basándose en hechos experimentales reportados en ese mismo artículo. Aún cuando estos hechos experimentales no contradicen su teoría, no son suficientes para darle una base firme, además Dreyfus y Norwick<sup>10</sup> reportan en 1962 que la energía de asociación de los complejos Ca<sup>++</sup>-vacancia y Cd<sup>++</sup>-vacancia son 0.30 y 0.40ev respectivamen te, lo que sugiere que el defecto formado es el reportado por Hayes y Nichols<sup>9</sup>. Además la ecuación (I-1) solo se referirá a vacancias de tipo térmico ya que está calculada para vacancias libres.

#### 1.2 MODELO DE POOLEY.

En los halogenuros alcalinos existe un centro de color llamado centro  $V_k$  que consiste en un agujero atrapado por dos iones de CI para formar lamolécula  $CI_2^-$  orientada en la dirección [110]. En este proceso los cloros seacercan uno al otro produciendo una distarsión en la red original. Este cen tro puede ser visto como un agujero de la banda de valencia autoatrapado en una distorsión de la red original. Kabler<sup>11</sup> por un lado y Murray y Keller<sup>12</sup> por otro, han encontrado que en halogenuros alcalinos las parejas aguj<u>e</u> ro-electrón se recombinan a través de estados que tienen la configuración de un electrón amarrado a un centro V<sub>k</sub>.

En 1965 Pooley<sup>4</sup> sugiere que durante la irradiación los agujeros se -

autoatrapan formando centros Vk y a éstos se liga un electrón. La energía li berada por una recombinación no radiativa del agujero con el electrón puede ser absorbida por los iones Cl que forman el centro Vk. Dado que el momen to impartido a cada uno de los iones va a ser en general diferente, uno deellos puede saltar a posiciones intersticiales. De esta manera se formarán va cancias de ión negativo en las cuales pueden atraparse electrones y formar centros F. Para que este proceso se lleve a cabo es necesario que la proba bilidad de recombinación no radiativa sea consistente con las observaciones experimentales de la producción de centros F. Por otro lado es necesario que la energía cedida al ión sea suficiente para producir una secuencia de reem plazo, la cual resulte en una separación suficiente del par vacancia-intersti cial para prevenir la recombinación espontánea. La secuencia de reemplazo consiste en que el Cl" que se desplaza, choca contra el siguiente Cl", quedándose el primero en el lugar del segundo y éste desplazándose hacia un tercer Cl<sup>-</sup> en la misma dirección [110]; la situación final es un Cl<sup>-</sup> intersticial lejos de la vacancia.

Para el primer punto, Pooley<sup>13</sup> utiliza esencialmente el método usado por Huang y Rhys<sup>14</sup> en 1950 para discutir las transiciones no radiativas del centro F. En este cálculo él obtiene la razón de crecimiento de centros F como función de la temperatura para KCI, KBr, KI y NaCI, resultados que ti<u>e</u> nen buena concordancia cualitativa con los experimentos entre cuatro y doscientos grados Kelvin y la energía disponible para la formación de defectos en estas substancias son 6.5, 5.8, 5.1 y 7.1 ev respectivamente. En este mis mo trabajo sugiere que el efecto de las impurezas puede ser el de actuar co

- 9 -

mo centros de recombinación y reducir la razón de recombinación no radiati va. En este punto él hace notar que el modelo de Crawford y Nelson está más de acuerdo con los resultados experimentales.

En el segundo punto<sup>15</sup> la secuencia de reemplazo es permitida dadoque el momento es a lo largo de la dirección [110], única dirección que satisface las condiciones para una secuencia de reemplazo simple y efectiva: – tiene la condición necesaria para la transferencia efectiva de energía en iones y minimiza la contribución coulombiana a la barrera de potencial entre una configuración intersticial y la siguiente. Para el cálculo de esta secuencia – de reemplazo utiliza una simulación en computadora tomando en cuenta el – efecto del potencial coulombiano de los iones utilizando los potenciales de – Born-Mayer<sup>13</sup> (V(r) = A exp (-r/ $\sigma$ )) y de Born-Mayer-Verwey<sup>13</sup>(V(r) = A+Br<sup>-12</sup>) y una estimación de la contribución de la polarización. Los resultados que – obtiene se presentan en la tabla 1–2, donde también se presentan los cálcu-los de Fumi y Tosi<sup>16</sup> para la altura de la barrera quienes no toman en cuenta la contribución coulombiana.

	Energía .	Barre	Distancias*	
Cristal	del par (ev)	Pooley	Fumi y Tosi	recorridas
ксі	3.7	4-5	1.46	1
KBr	3.7	5-6	2, 28	2
кі	3.7	7-8	4.19	3
NaCl	4.3	7-8	2.87	2

\*distancias de ion Cl<sup>-</sup>a ion Cl<sup>-</sup> en la dirección [110]

Tabla 1-2

De estos resultados se observa que es posible la formación de centros F por este mecanismo. Sin embargo, tanto para este mecanismo, como para el de Crawford y Nelson se tiene el problema de que el Cl2 es inestable arriba de - 40°C. Además el mecanismo de Pooley exige cambio en la den sidad del cristal después de irradiado, esto ha sido observado<sup>2</sup> en cristales puros pero no lo ha sido en NaCl con impurezas adicionadas.

#### 1.3 OTROS MODELOS.

En la formación y crecimiento de centros F el número de vacanciasde ión negativo no es la única variable determinante, existe otra variable importante que es el número de electrones disponibles para la formación decentros F. Jain<sup>17</sup> en 1965 identifica dos picos de termoluminiscencia (TL) con centros F en KCl y propone que la trampa es el mismo centro F; Klick<sup>18</sup> tr<u>a</u> bajando con TLD-100, que consiste básicamente de LiF:Mg, encuentra que para el pico de 210°C del espectro de TL, el centro F actúa como centro luminiscente (en el segundo capítulo se explica en qué consisten las trampas y los centros luminiscentes). Por otro lado Mehendru<sup>19</sup> en 1969 repite el tr<u>a</u> bajo de Jain para NaCl, en este trabajo al igual que Jain, asocia dos picos de TL con centros F, el primero con la primera etapa del crecimiento de centros F y el segundo con la segunda etapa. Es de hacerse notar que en es te último trabajo no se propone que la trampa sea el mismo centro F.

Los autores de la referencia(5)asocian para NaCl con impurezas añadi das de Ca, Cd, Cu, Mg, Mn y Zn divalentes y NaCl de tres purezas diferentes, un pico del espectro de TL, de cada una de las substancias referidas,

- 11 -

con los centros F. Esto es de esperarse ya que se concretan a trabajar en la región de la primera etapa. Los resultados de estos autores se muestran en – la tabla 1–3 y las curvas de crecimiento de centros F como función de la do sis en la figura (1–2). Estos últimos basados en los resultados, proponen que las energías de activación están asociadas con trampas de agujeros, las cua les al "vaciarse" propician por recombinación, el aniquilamiento de centros F, o sea que el factor determinante en la formación y crecimiento de centros F, en presencia de impurezas divalentes, son las trampas de agujeros in troducidas por estas impurezas. A este modelo nos referiremos con el nombre de "modelo de agujero".

Cristal	Profundidad d	e trampa	Pureza
E	1.22 ±	.16	Alta Pureza
R	1.22	.10	Mayor que B
В	1.22	.15	Químicamente Puro
Ca	0.58 ±	. 08	3500ppm
Mn	1.09	: .11	390ppm
Mg	1.29 1	.12	20ppm
Cu	1.29 ±	. 14	1100ppm
Zn	1.29 ±	. 10	45ppm
Cd	1.67	.12	2450ppm

- 12 -

Tabla 1-3





Figura 1-2 Gráfica del crecimiento de centros F con el tiempo de irradiación (número de centros F/cm<sup>3</sup> vs tiempo de irradiación), para los cristales puros y con impurezas adicionadas. Tomada de la referencia (5).

## SEGUNDO CAPITULO

Termoluminiscencia

En un cristal iónico existen defectos e impurezas que dan lugar a ni veles localizados entre las bandas de valencia y conducción. Estos niveles los podemos dividir en dos clases, aquellos que estando el cristal en su esta do base se encuentran ocupados por electrones y que llamaremos niveles luminiscentes y otros que no están ocupados por electrones y que se conocen como trampas para electrones, de igual manera existen niveles luminiscentes y trampas para agujeros. Cuando el cristal es irradiado los electrones que se encuentran en niveles luminiscentes pueden pasar a las trampas directamente (si es permitida) o a través de la banda de conducción (figura (2-1)). Si un cristal una vez excitado es calentado entonces los electrones atrapados pueden absorver energía térmica y pasar a la banda de conducción de donde decaen a un nivel luminiscente emitiendo radiación. A estos procesos se les denomina procesos de primer orden. Esto mismo es válido para agujeros. Si se grafica la intensidad de radiación emitida contra la temperatura del cristal se obtiene lo que se conoce como espectro termoluminiscente, un ejem plo es la figura (2-2). Este modelo es el aceptado por todos los autores con pequeñas variaciones.

Como se puede observar el espectro de TL está constituído por una serie de picos, un pico aislado es como el que se ilustra en la figura (2-3) y la utilizamos para definir los parámetros z, d y w que usaremos más adelante.

#### II.1 REVISION TEORICA.

La primera teoría que se elaboró para explicar el fenómeno de termo

- 14 -



Figura 2-1 Diagrama de energía para un electrón que participa en el proce so termoluminiscente. BV Banda de valencia, BC Banda de conducción, L -Niveles luminiscentes, T Niveles de atrapamiento.



Figura 2-2 Espectro típico de termoluminiscencia en el cual se grafica la – intensidad de radiación emitida por el cristal en unidades arbitrarias vs la – temperatura del cristal (<sup>o</sup>K).



Figura 2–3 En ésta se ilustra un pico aislado del espectro de TL y se definen los parámetros w, z y d.

luminiscencia fue desarrollada por Randall y Wilkins<sup>20</sup>en 1945. Ellos suponen que no existe reatrapamiento o sea proceso de primer orden. Si la probabil<u>i</u> dad p de que un electrón escape de una trampa de profundidad E a una tem peratura T, está dada por p = s exp (-E/kT) (donde k es la constante de-Boltzman y s es una constante que varía lentamente con la temperatura llama da factor de frecuencia de escape), entonces, si n es el número de electrones atrapados a un tiempo t,

$$\frac{dn}{dt} = -nse^{-E/kT} . \qquad (2-1)$$

Dado que se supone que el reatrapamiento es despreciable, la intensidad de TL es proporcional al cambio en la concentración de electrones atrapados, es to es:

$$I = -c \frac{dn}{dt} = ncs \exp(-E/kT) , \qquad (2-2)$$

Si suponemos un calentamiento lineal en el tiempo a una velocidad /3 enton ces dT = /3 dt, sustituyendo en (2-1) y resolviendo la ecuación diferencial, se obtiene:

$$n = n_0 \exp \left[ -(s/3) \int_{T_0}^{T} \exp \left( -E/kT' \right) dT' \right],$$
 (2-3)

donde, no es la concentración inicial a la temperatura To. Por lo tanto,

$$= \operatorname{cn}_{OS} \exp\left[-\frac{E}{kT} - \frac{s}{\sqrt{3}} \int_{T_{O}}^{T} \exp\left(-E/kT'\right) dT'\right] (2-4)$$

Diferenciando e igualando a cero (2-4) se obtiene la candición de máximo para una temperatura T<sub>m</sub> la cual esta dada por,

$$/3E/kT_m^2 = s \exp(-E/kT_m),$$
 (2-5)

de ésta se observa que el máximo de los picos de TL depende de la velocidad de calentamiento.

Utilizando este análisis Hill y Schwed<sup>21</sup>, encontraron que todos los picos termoluminiscentes de NaCl tenían la misma energía de activación, mientras que los valores de s variaban entre  $10^{17}$ y  $10^{10}$  seg<sup>-1</sup>. Basado en esto – Bonfiglioli<sup>22</sup> propone que el nivel de atrapamiento sea uno solo y que exista un conjunto de niveles luminiscentes que son los causantes de que aparezcan varios picos ya que la probabilidad de transición es diferente para cada nivel l<u>u</u> miniscente y que el nivel de atrapamiento sea el estado base del centro F. – Sin embargo este modelo no fue aceptado ya que se desarrollaron otros métodos para el cálculo de energías de activación en los cuales se toma en cuenta z, d'y w (Ver Fig. (2-3)). Así por ejemplo Grossweiner<sup>23</sup> obtiene,

$$E = \frac{1.51 k T_m T_b}{z}$$
, (2-6)

y Lushchik<sup>24</sup> suponiendo que el área de la parte de temperaturas altas del pico (≥ T<sub>m</sub>) es igual al área de un triángulo de la misma altura y el mismo semiancho o obtiene,

$$E = kT_m^2/\delta$$
. (2-7)

Estos métodos dan como resultado diferentes energias de activación para los di ferentes picos de TL.

Otro método también muy usado es el de la subida inicial. Este se ba sa en que cuando las trampas se empiezan a vaciar, la integral de la fórmula (2-4) es despreciable y si aproximamos la constante c por el valor 1, obtenemos que la subida inicial del pico debe seguir la ecuación

$$= n_{os} \exp(-E/kT),$$
 (2-8)

de aquí que, graficando 1n(1) contra 1/T se obtiene de la pendiente la ener gia de activación. Sin embargo Maxia y Rucci<sup>25</sup> dan evidencia experimental de que el cálculo de energías de activación por este método no es del todo correcto ya que la energía de atrapamiento calculada depende de la velocidad de calentamiento. Aramu y Brovetto<sup>26</sup> dan razones teóricas para esto mis mo, limitando su uso a velocidades de calentamiento mayores que 0.2°K – seg<sup>-1</sup>.

En 1960 Halperin y Braner<sup>27</sup> partiendo de las ecuaciones que descri-ben la cinética del proceso, obtienen para el caso de procesos de primer orden una ecuación de tipo iterativo,

$$E = \frac{1.72k T_m^2}{z} (1-2.58\Delta), \qquad (2-9)$$

donde  $\Delta = 2k T_m/E$ .

R. Chen<sup>28</sup> en 1969 desarrolla en serie la integral de la ecuación -(2-4) suponiendo que kT/E es pequeña y obtiene:

$$\int_{T_o}^{T_m} \exp(-E/kT) dT \approx (k T_m^a/E) \exp(-E/k T_m)$$
(2-10)

o sea,

$$I_{m} = sn_{o}exp (-E/kT_{m}) exp \left[-\frac{s}{2} \frac{kT_{m}^{\lambda}}{E} (1-\Delta)exp(-E/kT_{m})\right]. (2-11)$$

Usando la condición de máximo (ecuación (2-5)), se tiene,

$$I_m = \frac{En_o/3}{kT_m^2} \exp((\Delta - 1)), \qquad (2-12)$$

Al igual que Luschik<sup>24</sup>relaciona el área bajo el pico con el área de un trián gulo y con el mismo semiancho o sea;

$$\frac{w I_m}{\beta n_0} = C_w; \qquad (2-13a)$$

$$\frac{d' l_m}{\sqrt{3} n_m} = C_d; \qquad (2-13b)$$

$$\frac{z \, l_m}{\sqrt{3} \, (n_0 - n_m)} = C_z$$
 (2-13c)

donce  $n_m$  es la concentración de portadores atrapados a la temperatura  $T_m$  y donde  $C_w$  ( $C_d$ ,  $C_{\pm}$ ) es la relación entre el área de un triángulo de altura –  $I_m$  y semiancho w ( $\delta$ , z) y el área bajo el pico (parte de temperaturas altas T $T_m$ , parte de temperaturas bajas  $T \leq T_m$ ). Los valores para  $C_w$ ,  $C_d$ ,  $C_z$ los calcula usando una computadora obteniendo .920<sup>±</sup> .8%, .976<sup>±</sup> .4% y – .883<sup>±</sup> 1.6% respectivamente. Usando la expresión para  $C_w$  (2–13a) en la ecua ción (2–12) se obtiene:

$$Ee^{4} = e C_{wk}T_{m}^{2}/w$$
, (2-14)

desarrollando en serie e<sup>A</sup> y aproximando a 1+A y sustituyendo los valores para e y C<sub>w</sub> obtenemos:

$$E = 2k T_m \left(\frac{1.25 T_m}{w} - 1\right).$$
 (2-15)

Por otro lado de la ecuación (2-2), tomando c = 1, se tiene,

$$\frac{I_{m}}{n_{m}} = s \exp(-E/kT_{m}),$$
 (2-16)

usando la condición de máximo (2-5) y la ecuación (2-13b) obtiene:

$$E = C_{\sigma} kT_{m}/\sigma$$
, (2-17)

que es otra ecuación para el mismo caso donde se usa el parámetro d en vez del parámetro w.

Por último la expresión (2-13c) puede escribirse como

$$\frac{n_0}{n_m} - 1 = z/(\beta C_z) \frac{l_m}{n_m}$$

Además, de la ecuación (2-3) se tiene:

$$\frac{n_o}{n_m} = \exp\left[\frac{s}{\sqrt{3}} \int_{T_o}^{T_m} \exp(-E/kT) dT\right], \qquad (2-18)$$

de donde usando la aproximación (2-10)

$$\frac{n_0}{n_m} \equiv \exp((1-\Delta) \Im((1-\Delta)) e \qquad (2-19a)$$

y combinando las ecuaciones (2-19a), (2-16) y (2-13c) se tiene:

$$(1 - \Delta) = -1 = \frac{z}{/3C_z} s \exp \left[-E/kT_m\right] = \frac{zE}{C_z kT_m^2}, (2-20)$$

donde se hizo uso de la condición de máximo (2-5). Si se introducen en · (2-20) los valores para C<sub>z</sub> y e, y se despeja E se obtiene finalmente,

$$E = 1.52 (kT_m^2/z)(1-1.58\Delta) , \qquad (2-21)$$

la cual es idéntica a la de Halperin y Braner (ecuación (2-9)) excepto por el factor 1.52. Esto se debe a que Halperin y Braner supusieron  $C_z = 1$ . Si en lugar de usar la (2-19a) se usa la ecuación (2-19b) y se hace uso de que  $\Delta$  es pequeña se obtiene:

$$E = 1.52 \text{ kT}_{m}^{2}/z - 1.58(2\text{k T}_{m}),$$
 (2-22)

la cual tiene la ventaja sobre la (2-21) de no ser iterativa y sobre las ecuacio nes (2-15) y (2-17) de que generalmente es más fácil medir el parámetro z que los parámetros o y w.

#### 11.2 REVISION EXPERIMENTAL.

El primer dispositivo diseñado para la observación de TL fue de -Urbach<sup>29</sup> en 1930, sin embargo hasta 1968 no se disponía de algún disposi tivo para TL en forma comercial.

Randall y Wilkins<sup>20</sup> obtienen en 1945, que tanto teórica como experimentalmente, la posición del máximo del pico depende de la velocidad de calentamiento. Hill y Schwed<sup>21</sup> estudian la variación del espectro TL conel tipo de radiación (rayos X y ultravioleta) y obtienen que no todos los <u>pi</u> cos que aparecen al irradiar con rayos X, aparecen cuando se irradía con luz ultravioleta.

Halperin<sup>30</sup> en 1959 obtiene que en NaCl el tamaño de los picosde TL es favorecido por el recocido del cristal y que los cristales recocidos tienen un alto grado de repetibilidad. Por otro lado reporta la existencia de catorce picos termoluminiscentes en el intervalo de 80° a 600°K, sin embargo en este artículo no presenta cálculo alguno de energias. El mismo<sup>31</sup> en 1960 presenta un estudio para cinco de los picos reportados en el anterior. En este estudio compara los resultados obtenidos por los métodos de subida inicial y de él mismo<sup>27</sup>, los valores obtenidos concuerdan y la precisión del método de Halperin es mayor. Además de acuerdo con los resultadospresentados por Luschik<sup>24</sup> obtiene que los picos presentes en el espectro de TL de NaCl son debidos a procesos de primer orden. Este mismo autor presen ta que la luz emitida por los picos de TL es en algunos casos de la misma longitud de onda para diferentes picos. Esta evidencia experimental está en contra del modelo de Bonfiglioli<sup>22</sup> ya que según su modelo la luz em<u>i</u> tida en cada pico debería ser de diferente longitud de onda.

Jain y Mehendru<sup>17</sup> estudian el espectro de TL para KCl y obtienen tres picos, el primero asociado a las impurezas y los dos restantes a los centros F. La gráfica del área bajo los dos picos de TL (dividida por el espesor del cristal) contra la densidad óptica en el máximo de la curva de absorción es una línea recta con pendiente de 425. Basados en esta eviden cia experimental, ellos sugieren que las trampas de éstos picos son los mis mos centros F. Contradiciendo ésto, obtienen que la energía de activación para los dos picos es diferente (1.05–, .05, 1.15–.05ev, siempre la dife rencia aproximadamente igual a 0.1ev) y se debería esperar que fuese la – misma.

Mehendru y Radhakrishna<sup>19</sup> reportan un estudio semejante para NaCl obteniendo también tres picos para un cristal de alta pureza. En este estudio ellos solamente asocian las trampas del segundo y tercer pico con la – primera y segunda etapa del crecimiento de centros F respectivamente, y el primer pico a impurezas.

En la referencia (5) se estudia el espectro de TL de tres cristales de distinta pureza, y cristales con impurezas adicionadas de Ca, Cu, Mg, Mn, Zn y Cd. Su región de trabajo se limita a la primera etapa del creci miento de centros F. Identifican un pico del espectro de TL, de cada uno de los cristales, asociado a centros F. Esta identificación se realiza utilizan do la técnica de borrados parciales. A continuación presentamos una tabla con los resultados de estos autores<sup>5</sup>.

Cristal	T <sub>m</sub> (°K)	E(ev)	T <sub>m</sub> (°K)	E(ev)
E	360	1.36 ±.08	419	1.22 ± .16
R	355	1.49 ±.18	447	1.22 ±.10
В	355	1.57 ±.14	461	1.22 ± .15
Ca			390	0.58 ± .08
Cd	338	1.26 ±.13	368	1.67 ±.12
Cu	355		419	1.29 ±.14
Mg	358	1.54 ±.12	461	1.29 ±.12
Mn	355	1.77 ±.12	395	1.09 ±.11
Zn	349	1.56 ±.11	429	1.29 ±.10

Se subrayaron las temperaturas de los picos asociados a centros F.

#### Tabla II-1

Con base en estos resultados proponen el modelo presentado en el primer capítulo.

#### 11.3 CONCLUSIONES.

Como hemos visto son cuatro los factores principales que influyen en el espectro de TL, (A, recocido, tipo de irradiación y pureza). Como se – puede observar existe diferencia entre los cristales de distinta pureza la cual se debe principalmente a las impurezas que contienen. De aquíque conside rando la importancia que las impurezas tienen en el espectro de TL se decidió realizar este estudio en el cual se analiza la influencia del Cd en el <u>es</u> pectro de TL. Además de las discrepancias introducidas por las distintas im\_ purezas de los materiales usados por los distintos autores está el hecho de que se ha trabajado a distintas velocidades de calentamiento y que los méto dos de cálculo de la energía de activación de las trampas han sido distintos en la mayoría de los casos.

De lo presentado en la revisión teórica, se puede ver que los métodos de cálculo de mayor confiabilidad para las energías de activación son el de Halperin y Braner y el de Chen, que son los métodos usados en este trabajo. Con respecto al de Chen solamente se usará la ecuación (2-22). Losvalores calculados por el método de Halperin y Braner deben ser ligeramente mayores que los calculados por el método de Chen.

## TERCER CAPITULO

Método Experimental y Resultados

#### III.1 METODO EXPERIMENTAL.

Para este trabajo se usaron cristales crecidos en aire por el método de Kyropoulos<sup>32</sup> partiendo de cloruro de sodio químicamente puro marca Baker. La impureza fue incorporada a la sal antes de cada crecimiento en forma – de cloruro de cadmio. Para cubrir el intervalo deseado se crecieron tres cris tales con las siguientes concentraciones 0.326, 1.092, 1.627 % en peso de – cloruro de cadmio. Una vez crecidos los cristales las muestras fueron corta--das por clivaje de una región perpendicular al eje de cristalización con el – objeto de tener la menor variación posible, en la cantidad de impurezas de la muestra misma. Además todas las muestras se cortaron aproximadamente de las mismas dimensiones, 7.0x7.0x0.8 mm<sup>3</sup>.

El análisis cuantitativo se llevó a cabo utilizando un espectrofotómetro de absorción atómica marca Perkin Elmer, modelo 403, tomando una región adyacente a la muestra y correspondiente al mismo plano de clivaje per pendicular al eje del cristal. Cada muestra fué recocida a 650°C durante 30 min. y el tiempo entre el recocido y la irradiación fué invariablemente delorden de 12 horas, ésto se debió a que si la muestra era irradiada y leída inmediatamente después del recocido, los resultados no eran repetitivos.

La técnica experimental utilizada es la mismo ya reportada<sup>5</sup>, que co<u>n</u> siste esencialmente de tres partes: a) irradiación con rayos X, b) medición de absorción óptica y c) medición de termoluminiscencia.

a) <u>Irradiación X.</u> – Se realiza con un aparato Philips tipo PW1010 con tubo – de tungsteno y ventana de berilio de 0.013 mm. de espesor. La muestra se – coloca siempre en la misma posición, teniendo cuidado de que la cara irra diada sea siempre la misma y a una distancia de aproximadamente 15 mm. de la ventana.

Los rayos X usados son blandos dado que la operación del tubo fue de 20 kv, 20mA y los tiempos de irradiación 1, 2, 4, 8 y 16 min. Esto – implica que se trabajó siempre en la primera etapa del crecimiento de cen\_ tros F. Además la irradiación se llevó a cabo siempre a la misma tempera\_ tura (Temperatura Ambiente).

b) <u>Absorción Optica.</u> – Para ésta se utilizó un espectrofotómetro de doble – haz marca Coleman, modelo EPS-3T, analizándose siempre el intervalo de 340 m/u a 700m/u. El máximo de absorción se obtuvo siempre a 465m/u, lo cual corresponde a la banda F.<sup>2</sup>

La muestra se coloca en una montura de acero con un orificio cen tral de aproximadamente 6mm. de diámetro, de manera que el haz fuera siempre perpendicular a la cara irradiada del cristal. El haz de referencia incide sobre una montura idéntica pero sin muestra.

Este equipo nos grafica el porcentaje de transmitancia en función – de la longitud de onda. En una misma gráfica se obtienen las curvas corres pondientes a 0, 1, 2, 4, 8 y 16 min. de irradiación para un mismo cristal. La gráfica de 0 min. de irradiación la llamamos línea base. Ya que lo – que nos interesa es la concentración de centros F, se normalizan estas cur vas a 100% de transmitancia con respecto a la línea base. Después se pro cede a pasar de estas gráficas a las de densidad óptica « contra hy donde « es la frecuencia de la luz incidente. En estas gráficas se utiliza elmétodo de Konitzer y Markham<sup>1</sup> para eliminar los efectos de otras bandas obteniéndose al final las curvas ilustradas en la figura (3-1).

Utilizando la fórmula de Dexter<sup>33</sup>

$$N_f = 0.87 \times 10^{17} \frac{n}{(n^2 + 2)^2} \frac{a(m H)}{f}$$
 (3-1)

(donde N<sub>f</sub> es el número de centros F por cm<sup>3</sup>, f es la intensidad del oscilador, n el indice de refracción del cristal,  $\alpha_m$  la densidad óptica del – máximo de la curva de absorción y H el ancho de la banda de absorción a la mitad de la altura, en ev), los valores de  $\alpha_m$  y H de cada curva y el valor de f = 0.85 reportado por Silsbee<sup>2</sup>, se obtiene la concentración – de centros F.

c) <u>Termoluminiscencia</u>.- Una vez irradiada la muestra y obtenida la curva de por ciento de transmitancia contra longitud de onda se procede a obtener el espectro de TL. Para esto último se utilizó un analizador<sup>+</sup> de TL marca Harshaw modelo 2000 y una graficadora Varian modelo G-14A-2. -En esta última se obtiene la curva de calentamiento (temperatura vs. tiem\_ po), que es lineal en el tiempo y la curva de corriente termoluminiscente contra tiempo que se transforma a corriente termoluminiscente contra tempe ratura, que es el espectro de TL. La velocidad de calentamiento usada fue de 4.3°K seg.<sup>-1</sup> y el intervalo investigado, de temperatura ambiente a -260°C.

✤ Facilitado por el Laboratorio Nuclear de la U. N. A. M.



Figura 3-1 Gráfica del espectro de absorción óptica de la Banda F, (densi dad óptica en cm<sup>-1</sup> vs energía de la luz incidente h $\checkmark$  en ev) para cinco tiempos de irradiación distintos: 1-1 min, 2-2 min, 3-4 min, 4-8 min,  $\gamma$  -5-16 min.

#### 111.2 RESULTADOS.

El resultado del análisis de los cristales se muestra en la tabla III-1, donde los números indican partes por millón (ppm) de la impureza. Ya que la sal usada para el crecimiento de los cristales fue para todos los casos per tenecientes a un mismo lote, es de esperarse que la concentración de las de más impurezas sea más o menos constante excepto por la variación debida a la segregación de impurezas durante el crecimiento, ésto se ilustra en la tabla III-1 donde la concentración de Ca varía entre 10.0 y 15.0 ppm.

#### Impurezas

Muestra	Cd	Ca
"Puro"	4.52 ± .05	10.21 ± .08
Cd1-2	104 ± 2	11.3 ± .1
Cd1-3	158 ± 2	13.6 ± .2
Cd4-1	395 ± 5	10.2 ± .1
Cd4-2	449 ± 5	13.1 ± .2
Cd2-2	506 ± 4	10.1 ± .1
Cd2-4	1071 ± 4	13.2 ± .1
Cd2-5	1647 ±5	14.6 ± .2

#### Tabla III-1

La figura (3-2) muestra el crecimiento de centros F como función del tiempo de irradiación para distintas concentraciones. Como se observa se tie

ne el resultado bien conocido de que el crecimiento de centros F en el cris tal con impurezas de Cd<sup>++</sup> es menor que en el cristal "puro".<sup>6</sup> En base a estos resultados se puede explicar el porqué los resultados reportados por va rios autores difieren, ya que el crecimiento de centros F depende de la con centración de Cd divalente y normalmente se reporta la concentración inicial del fundente y ésta varía a lo largo del cristal conforme al coeficiente desegregación. Algunos autores<sup>34</sup> reportan un crecimiento mayor para el cristal con impurezas de Cd<sup>++</sup> que para el cristal "puro", hecho que no se observó en este trabajo.

Según el modelo de Crawford y Nelson, el número de centros F pa ra una dosis de irradiación debería variar en forma creciente con la concentración de Cd<sup>++</sup> o sea a mayor concentración mayor número de centros F, sin embargo en la figura (3-3) se observa que el comportamiento es contrario a lo predicho por esa teoría ya que el número de centros F decrece con la concentración en el intervalo 4.52 a 550ppm y después se satura. Del modelo de Pooley se infiere que el número de centros F debe decrecer con la concentración, hecho que se observa en la región de 4.52 a 550ppm, sinembargo este modelo no justifica el caso de Ca el cual, favorece el crecimiento de centros F. Tanto en el modelo de Crawford y Nelson como en este último algunas suposiciones pueden justificar estos resultados. Estas modificaciones se presentan más adelante.

De los experimentos realizados por TL se pueden destacar los siguien\_ tes hechos: para el cristal "puro" se observa un primer pico a 355°K y un

- 29 -

segundo pico a 461°K lo cual está de acuerdo con los resultados antes mencionados . Para todos los cristales con impurezas adicionadas de Cd se tiene que el primer pico se encuentra alrededor de 341°K, mientras que la posición del segundo pico varía de acuerdo con la concentración en forma de creciente; así por ejemplo, para el cristal con 104ppm está a 407°K, el de 449ppm está a 383°K y el de 1647ppm a 368°K. En la tabla 111-2 se presentan estos resultados en una forma completa. El comportamiento del área bajo el primer pico en función de la concentración es semejante a la del segundo que se ilustra en la figura (3-4), inicialmente es decreciente y -muestra una saturación al final. Su semiancho w se mantiene constante para cualquier concentración. Este pico es el asociado por Mehendru y Radhakrish na con impurezas, este pico merece más atención que la que se le ha dado.

El comportamiento del segundo pico es semejante al del primero, pe ro su semiancho w que no varía con la dosis, si varía como función de laconcentración de Cd. En la figura (3-4) se grafica el área bajo la curva de este pico de TL (que ha sido asociado con los centros F por medio de la técnica de borrados parciales), como función de la concentración. Una com paración de la figura (3-4) con la figura (3-3), hace notar una concordancia entre las dos figuras, ambas decrecen como función de la concentración has ta más o menos 550ppm y se satura a partir de este valor, la distribución de los puntos en 395, 449 y 506ppm es semejante, sin embargo para concen traciones bajas (menor que 330ppm) las caídas son totalmente distintas, lo cual puede significar que un factor importante en esta correlación son los - cúmulos o agregados de impurezas divalentes.

Lo dicho anteriormente se puede observar con mayor claridad en una gráfica de área bajo el pico de TL contra el número de centros F, figura – (3-5). Para todas las concentraciones excepto la de 4.52ppm se tienen líneas rectas paralelas. Estos resultados sugieren que la correlación entre el número de centros F y el número de trampas es grande a altas concentraciones y pequeña a bajas concentraciones.

En la figura (3-6) se tiene el crecimiento del área bajo el pico de – TL asociado a centros F como función del tiempo de irradiación, para las – mismas concentraciones que la figura (3-2). Este crecimiento es semejante al del número de centros F como función del tiempo de irradiación, excepto – para el caso del cristal "puro". Esto va de acuerdo con lo expuesto en los dos párrafos anteriores.

A partir del espectro de TL y utilizando las expresiones dadas por -Halperin y Braner, ecuación (2-9) y por Chen, ecuación (2-22), se calcula ron las energías de activación de las trampas asociadas con centros F. Estos resultados se presentan en la tabla III-2 y en la figura (3-7)se ilustra la va riación de la energía de activación de estas trampas como función de la concentración de Cd<sup>++</sup>.

La ecuación que describe esta variación es

$$E = a - b \exp(-c/d)$$
 (3-2)

donde E es la energía de activación de la trampa en ev, c la concentración de Cd en ppm, y las constantes a, b y d, toman los valores 1.70, 0.512 y 556 respectivamente, para los valores calculados por el método de Halperin y Braner. Si comparamos esta última figura con la figura (3-2) podemos observar que el número de centros F disminuye cuando la energía de activación de la trampa aumenta y se mantiene constante cuando esta última se mantiene cons tante. Este resultado está de acuerdo con el modelo de aquiero<sup>5</sup>.

Una posible explicación de la variación del número de centros F con la concentración, es que en el modelo de Crawford y Nelson la vida media del Cl $\overline{2}$  esté afectada por el número de átomos vecinos de la impureza divalente y por la impureza en cuestión, y que el efecto de las impurezas vecinas sobre el Cl $\overline{2}$  sea semejante para todas ellas, en otras palabras que el Cl $\overline{2}$ se formara cerca de cúmulos o agregados de impurezas divalentes. Dado que a estas temperaturas no se disocia el complejo impureza divalente-vacancia de ión positivo, el Cl $\overline{2}$  tendría que formarse a primeros vecinos.

Cristal	T <sub>m]</sub> (oK)	Halperin	Chen	т <sub>т2</sub> (°к)
"Puro"	355 <b>±</b> 1	1.21 ±.08	1.19±.08	461±2
Cd1-2	343±3	1.26±.06	1.21±.03	407±1
Cd2-3	343±3	1.29±.07	1.25±.04	393±3
Cd4-1	340±2	1.45±.08	1.40±.04	383±3
Cd4-2	341±2	1.45±.07	1.40±.04	383±3
Cd2-2	341±2	1.50±.10	1.44±.03	376±1
Cd2-4	339±3	1.64±.08	1.57±.04	372±3
Cd2-5	339±3	1.67±.08	1,60±.04	368+2

Eg(ev)

Tabla III-2

Si en el modelo de Pooley se supone que la sección de captura de agujeros por las trampas es proporcional a la energía entonces la probabil<u>i</u> dad de captura de agujeros por estas mismas será del tipo de Boltzman o sea,  $P_A \propto exp(-DE)$ , siendo D una constante. Si las impurezas actúan – como centros de recombinación, la probabilidad de recombinación (PR) será proporcional a a' – b' exp(-DE), y como la probabilidad de transición no radiativa está dada por  $P_N = P - P$  entonces

Por consiguiente se espera que la variación del número de centros F con la energía de la trampa sea del siguiente tipo:

$$N_f = A + B \exp(-DE)$$
(3-3)

donde A, B y D son constantes y E es la energía de activación que debe ser reemplazada por la ecuación (3-2). Esta última se representa en la fi gura (3-2) por una línea quebrada y los valores obtenidos para las constan tes son 0.940 x  $10^{15}$ ,  $e^{19.47} \times 10^{15}$  y 15.91 respectivamente. Esta suposi ción daría lugar a una concordancia o complemento entre el modelo de Pooley y el modelo de agujero ya que el Ca sería el que tuviera mayor – probabilidad de captura de agujeros y por lo tanto mayor probabilidad de recombinación no radiativa alrededor del centro V<sub>k</sub>.

Como podemos ver el modelo de agujero no es contradictorio con los modelos de Crawford y Nelson y de Pooley, los cuales con pequeñas modificaciones pueden explicar estos resultados. Como ya se dijo anterior mente ambos modelos tienen el problema de que el Cl<sub>2</sub> es inestable a tem peratura ambiente. A este problema se le ha dado la vuelta suponiendo que es un estado metestable.

El suponer que el factor principal en la formación y crecimientode centros F es el número de electrones disponibles, es peligroso, ya que cálculos simples muestran que durante la irradiación el número de electrones disponibles es mucho mayor que el número de centros F que se forman. Sin embargo la vida media de estos electrones puede estar dominada por los procesos de recombinación no tan solo con los centros  $F_{*}^{5}$ 



Figura 3-2 Gráfica del crecimiento de centros F como función de la dosis recibida (número de centros F/cm<sup>3</sup> vs tiempo de irradiación) para cristales con distinta concentración de Cd: ¥ -4.52 ppm, ○ -104 ppm, △ -158 ppm, □ -395 y 449 ppm y + -506, 1071 y 1647 ppm.



Figura 3-3 Variación del número de centros F/cm<sup>3</sup> en función de la conce<u>n</u> tración de Cd para dos dosis diferentes. — resultado experimental, ---predicción de la ecuación (3-3) combinada con la ecuación (3-2).



Figura 3-4 Variación del area bajo el pico de TL asociado a centros F como función de la concentración de Cd.



Figura 3-5 Gráfica del área bajo el pico de TL asociado a centros F vs den sidad de centros F, para cristales con distinta concentración de Cd: Cl. -4.52 ppm, Cl. -104 ppm, Cl. -158 ppm, • -395 ppm, • -449 ppm, • -506 ppm, • -1071 y 1647 ppm.

3



Figura 3-6 Variación del área bajo el pico de TL asociada a centros F vs do sis recibida (tiempo de irradiación) para cristales con distinta concentración de Cd: X -4.52 ppm, ⊙ -104 ppm, □ -158 ppm, ⊽ -395 ppm, △ -449 ppm, γ + -506, 1071 y 1647 ppm.





Figura 3-7 Variación de la energía de atrapamiento con la concentración: 🗈 cal culados por el método de Halperin y Braner, e por el de Chen, 🋆 reportado en la referencia (5).

#### CONCLUSIONES.

De lo discutido anteriormente y de los resultados de este trabajo, se puede concluir lo siguiente:

 La concentración de Cd contenida en las muestras es determinan te en el espectro de TL. Esto puede ser generalizado a otras impurezas ya que de trabajos anteriores se observa que el espectro de TL es diferente para cada impureza.

2) Los modelos de Crawford y Nelson y de Pooley tienen problemas al tratar de aplicarse a temperatura ambiente. Considero que las ideas – de una transición no radiativa y de la formación de Cl<sup>0</sup><sub>2</sub> alrededor de cúm<u>u</u> los o agregados cristalinos o de la impureza divalente, combinados con el – modelo de agujero pueden dar lugar a un modelo completo sobre este problema. Este modelo debe justificar entre otras cosas el que la concentración de centros F en función de la energía de atrapamiento varía como:

$$N_f = A + B \exp(-DE)$$

donde A, B y D son constantes que dependen de la dósis recibida y del halogenuro alcalino.

 La energía de activación de las trampas como función de la con centración de Cd<sup>++</sup>sigue un comportamiento del tipo

$$E = a - b \exp(-c/d)$$

donde a, b y d son constantes.

4) Parece ser que un factor importante en la formación de centros F son los agregados o cúmulos de la impureza divalente. El valor de 556 ppm puede representar la concentración a la cual la mayor parte de las impurezas de Cd se encuentran en forma de cúmulos o agregados cristalinos, a simple vista se observa que el cristal de 500ppm es transparente mientras que el de 1071ppm tiene un color blancuzco. Esto debe ser estu diado más ampliamente usando técnicas como la de ITC.

Una probabilidad de atrapamiento de electrones del tipo de Boltzman es razonable, ya que la probabilidad de escape es del mismo ti po.

6) El crecimiento de centros F como función de la irradiación de pende de la concentración de Cd<sup>++</sup>, y la concentración de centros F varía en forma decreciente con la misma hasta más o menos 550ppm. A partir – de este valor se satura.

7) Los métodos para el cálculo de energías de atrapamiento desarrollados por Halperin y Braner y por Chen son los de mayor confiabilidad y de estos dos el mejor es el de Chen. El método de cálculo no influye en la forma de la curva de E vs C ya que los valores calculados por losdos métodos difieren en un 3.4%.

8) Es difícil comparar los resultados experimentales de distintos – autores debido a las diversas condiciones experimentales por lo que es con veniente extender este trabajo a otras impurezas, realizar una buena caract<u>e</u> rización y realizar un estudio del efecto de distintas velocidades de calenta\_ miento en la posición de los picos del espectro de TL.

#### BIBLIOGRAFIA.

1	J.D. Konitzer y J.J. Markham, J. Chem. Phys. <u>32</u> , 843 (1960).
2	J. J. Markham, F Centers in Alkali Halides, Academic Press (1966).
3	J.H. Crawford y C.M. Nelson, Phys. Rev. Letters 5, 314 (1960).
4	D. Pooley, Solid State Comm. <u>3</u> , 241 (1965).
5	E. Muñoz, Influencia de Impurezas Divalentes en la Formación y
	Crecimiento de Centros F, Tésis Doctoral, Fac. de Ciencias, UNAM
	(1970) A.A. Valladares, E. Muñoz y H.G. Riveros, Rev. Mex.
	Fis. <u>19</u> , 367 (1970).
6	H.V. Harten, Z. Physik <u>126</u> , 619 (1949).
7	H. Rabin, Phys. Rev. <u>116</u> , 1381 (1959).
8	H. Rabin y C.C. Klick, Phys. Rev. 117, 1005 (1960).
9	W. Hayes y G.M. Nichols, Phys. Rev. <u>117</u> , 993 (1960).
10	R.W. Dreyfus y A.S. Nowick, Phys. Rev. <u>126</u> , 1367 (1962).

- 11.- M.N. Kabler, Phys. Rev. 136, A1296 (1964).
- 12.- R.B. Murray y F.J. Keller, Phys. Rev. 137, A942 (1965).
- 13.- D. Pooley, Proc. Phys. Soc. 87, 245 (1966).
- 14.- K. Huang y A. Rhys, Proc. Roy. Soc. A204, 406 (1950).
- 15.- D. Pooley, Proc. Phys. Soc. 87, 257 (1966).
- 16.- F.G. Fumi y M.P. Tosi, J. Phys. Chem. Solids 25, 31 (1964).
- 17.- S.C. Jain y P.C. Mehendru, Phys. Rev. 140, A957 (1965).
- C.C. Klick, E.W. Claffy, S.G. Borbics, F.H. Atlix, J.H.
  Schulman y J.G. Allard, J. Appl. Phys. 38, 3867 (1967).

- P.C. Mehendru y S. Radhakrishna, J. Phys. C (Solid St. Phys)
  2, 796 (1969).
- 20.- J.T. Randall y M.H. Wilkins, Proc. Roy. Soc. (London) <u>A184</u>, 366 (1945).
- 21.- J. J. Hill y P. Schwed, J. Chem. Phys. 23, 652 (1955).
- 22.- G. Bonfiblioli, P. Brovetto y C. Cortese, Phys. Rev. 114, 951 (1959).
- 23.- L.I. Grossweiner, J. Appl. Phys. 24, 1306 (1953).
- 24.- C.B. Lushchik, Dokl. Akad. Nauk. S.S.S.R. 101, 641 (1955).
- 25.- V. Maxia y A. Rucci, Phys. Letter 26A, 587 (1968).
- 26.- F. Aramu, P. Brovetto y A. Rucci, Phys. Letters 23, 308 (1966).
- 27.- A. Halperin y A.A. Braner, Phys. Rev. 117, 408 (1960).
- 28.- R. Chen, J. Appl. Phys. 40, 570 (1969).
- 29.- F. Urbach, Weiner Ber. 11a, 139, 363 (1930).
- A. Halperin, N. Kristianpoller y A. Ben-Zvi, Phys. Rev. <u>116</u>, 1081 (1959).
- A. Halperin, A.A. Braner, A. Ben-Zvi y N. Kristianpoller, Phys. Rev. 117, 416 (1960).
- 32.- E. Muñoz, Tésis Profesional, Fac. de Ciencias, UNAM (1962).
- 33.- D.L. Dexter, Phys. Rev. 101, 48 (1956).
- 34.- S.C. Jain, G.D. Sootha y R.K. Jain, J. Phys. C (Proc. Phys. Soc.) 1, 1220 (1968).